arching This

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-206736

(43)Date of publication of application: 26.07.1994

(51)Int.CI.

C03C 3/064 C03C 10/02 C03C 10/04 C04B 35/18 H05K 1/03

(21)Application number: 05-235437

(71)Applicant: YAMAMURA GLASS CO LTD

KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

26.08.1993

(72)Inventor: TAGUCHI TOMOYUKI

KURIBAYASHI HIDEYUKI TANAKA ATSUSHI KONAGA TOMOMI MORIGAMI YOSHIHIRO

(30)Priority

Priority number: 04335554

Priority date: 21.11.1992

Priority country: JP

(54) GLASS COMPOSITION FOR LOW-TEMPERATURE BAKING SUBSTRATE AND SUBSTRATE PRODUCED FROM THE COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a composition for a substrate, having high bending strength and low dielectric constant and loss tangent and capable of being baked together with a low-resistant conductive paste by compounding Al2O3, SiO2, B2O3, MgO, Li2O, Na2O and K2O at specific ratios and heat-treating the mixture to precipitate mullite as a main crystal phase and one or more kinds of forsterite, spinel and sapphirin as subsidiary crystal phases. CONSTITUTION: Component raw materials are weighed and compounded to get a of Al2O3, 20–35wt.% of SiO2, 5–15wt.% of B2O3, 5–20wt.% of MgO, 0–2wt.% each of Li2O, Na2O and K2O (Li2O+Na2O+K2O is 1–4wt.% and the presence of at least two of the above oxides is essential) and the mixture is melted at 1550–1580° C. The molten mixture is formed in the form of flakes with a water-chilled roll and finely pulverized. In the case of producing a substrate, the powder is dispersed in an organic solvent and incorporated with a plasticizer, a green sheet is formed from the obtained slurry and the sheet is cut, laminated and baked in air to obtain a low-temperature baked substrate having a bending strength of ≥23kgf/mm2.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.06.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3375181

[Date of registration]

29.11.2002

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平6-206736

(43) 公開日 平成6年(1994) 7月26日

(51) Int. Cl. ⁵		識別部	己号	庁内整理番 号	号	FI	技術表示箇所
C 0 3 C	3/064						
	10/02						
0.0.4.0	10/04		7	0004 4.0			
C 0 4 B	35/18			8924 – 4 G			,
	1/03 突本語式	未請求		7011ー4E 頃の数14	FD		(全17頁)
	世旦明不	小明 八	DH 41.	70X13			(11)
(21) 出願番号	特別	額平5-235	5437	•	-	(71) 出願人	000178826
10-7 2-10-12-1							山村硝子株式会社
(22) 出願日	平月	成5年(199	93) 8月	26日			兵庫県西宮市浜松原町2番21号
					}	(71)出願人	000006633
(31) 優先権主張	番号 特	額平4-335	5554				京セラ株式会社
(32)優先日	平	4 (1992) 11	月21日	3	Ĭ		京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地
(33)優先権主張	国 日	本 (JP))		-		O22
					-	(72) 発明者	
							兵庫県西宮市浜松原町2番21号山村硝子株
							式会社内
						(74) 代理人	弁理士 今村 元
							最終頁に続く

(54) 【発明の名称】低温焼成基板用ガラス組成物およびそれから得られる基板

(57) 【要約】

【目的】低温焼成基板の製造に使用される結晶化ガラス 組成物において、Ag、Ag-Pd、Au、Cu等の低 抵抗導体ペーストと同時焼成でき、高抗折強度(23kg f/m²以上)でかつ低誘電率、低誘電正接等の物性を 有する基板用組成物の提供を目的とする。

【構成】熱処理することにより、ムライトを主結晶相と し、フォルステライト、スピネル、サフィリンの内少な くとも1種を副結晶相として析出するガラスであって、 重量%表示で、Al₂O₃が45~58、SiO₂が2 $0 \sim 35$, B₂ O₃ $\dot{m} 5 \sim 15$, MgO $\dot{m} 5 \sim 20$, Tルカリ金属酸化物が1~4からなる。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも 1.種を副結晶相として析出するガラスであって、酸化物の重量%表示で:

但し、Li₂ O+Na₂ O+K₂ O:1~4%

(少なくとも2種必須)からなる低温焼成基板用ガラス 組成物。

【請求項2】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスであって、酸化物の重量%表示で:

但し、Li₂O+Na₂O+K₂O:1~4%

(少なくとも2種必須)

銅、バナジウム、モリブデン、タングステン、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物の内少なくとも1種: 0.1~5%

からなる低温焼成基板用ガラス組成物。

【請求項3】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスで あって、酸化物の重量%表示で:

但し、Li₂ O+Na₂ O+K₂ O:1~4%

(少なくとも2種必須)からなる低温焼成基板用ガラス組成物の粉末100重量部に対し、銅、バナジウム、モリブデン、タングステン、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物粉末、金属塩化合物粉末、金属粉末の内少なくとも1種0.1~5重量部をフィラーとして添加、混合した低温焼成基板用組成物。

【請求項4】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスであって、酸化物の重量%表示で:

但し、Li₂O+Na₂O+K₂O:1~4%

(少なくとも2種必須)からなる低温焼成基板用ガラス組成物の粉末を成形し、その上にAg、Ag-Pd、Auのいずれかを主成分とする導体ペーストで配線を形成した後、大気中もしくは中性雰囲気中で焼成して作製される低温焼成基板。

【請求項5】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン 20 の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスで あって、酸化物の重量%表示で:

但し、Li₂ O+Na₂ O+K₂ O:1~4%

(少なくとも2種必須)からなる低温焼成基板用ガラス 組成物の粉末を成形し、その上にCuを主成分とする導 体ペーストで配線を形成した後、水素を含む還元性雰囲 気中もしくは中性雰囲気中で焼成して作製される低温焼 成基板。

【請求項6】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスで あって、酸化物の重量%表示で:

但し、L i 2 O+N a 2 O+K2 O:1~4%

(少なくとも2種必須)

銅、パナジウム、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの 酸化物の内少なくとも1種: $0.1\sim5$ %

50 からなる低温焼成基板用ガラス組成物の粉末を成形し、

その上にAg、Ag-Pd、Auのいずれかを主成分と する導体ペーストで配線を形成した後、大気中で焼成し て作製される低温焼成基板。

【請求項7】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスで あって、酸化物の重量%表示で:

 $Al_2 O_3 : 45 \sim 58\%$ SiO₂ $: 20 \sim 35\%$ $B_2 O_3$: 5~15% : 5~20% MgO : 0~ 2% Li₂O Na₂ O : 0~ 2%

: 0~ 2% 但し、Li₂ O+Na₂ O+K₂ O:1~4%

(少なくとも2種必須)

K₂ O

モリブデン、タングステン、鉄、ニッケル、マンガン、 コバルトの酸化物の内少なくとも1種:0.1~5% からなる低温焼成基板用ガラス組成物の粉末を成形し、 その上にCuを主成分とする導体ペーストで配線を形成 20 Li2〇 した後、水素を含む還元性雰囲気中で焼成して作製され る低温焼成基板。

【請求項8】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスで あって、酸化物の重量%表示で:

 $A 1_2 O_3 : 45 \sim 58\%$ SiO2 $: 20 \sim 35\%$ $B_2 O_3$: 5~15% ΜgΟ : 5~20% Li₂O : 0~ 2% : 0~ 2% NazO : 0~ 2% K₂O

但し、Li₂ O+Na₂ O+K₂ O:1~4%

(少なくとも2種必須)

バナジウム、モリブデン、鉄の酸化物の内少なくとも1 種:0.1~5%

からなる低温焼成基板用ガラス組成物の粉末を成形し、 その上にAg、Ag-Pd、Au、Cuのいずれかを主 成分とする導体ペーストで配線を形成した後、中性雰囲 40 Li2〇 気中で焼成して作製される低温焼成基板。

【請求項9】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスで あって、酸化物の重量%表示で:

 $Al_2 O_3 : 45 \sim 58\%$ SiO2 : 20~35% $B_2 O_3$: 5~15% : 5~20% MgO Li₂O : 0~ 2%

Na2O : 0~ 2% : 0~ 2% K₂ O

但し、 Li_2 O+Na₂ O+K₂ O:1~4%

(少なくとも2種必須) からなる低温焼成基板用ガラス 組成物の粉末100重量部に対し、銅、バナジウム、 鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物粉末、金属 塩化合物粉末、金属粉末の内少なくとも1種0.1~5 重量部をフィラーとして添加、混合して成形し、その上 にAg、Ag-Pd、Auのいずれかを主成分とする導 10 体ペーストで配線を形成した後、大気中で焼成して作製 される低温焼成基板。

【請求項10】 熱処理することによりムライトを主 結晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリ ンの内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラス であって、酸化物の重量%表示で:

 $Al_2 O_3 : 45 \sim 58\%$ SiO2 : 20~35% $B_2 O_3$: 5~15% : 5~20% MgO : 0~ 2% Na₂ O : 0~ 2% : 0~ 2% K₂ O

但し、Li₂ O+Na₂ O+K₂ O:1~4%

(少なくとも2種必須) からなる低温焼成基板用ガラス 組成物の粉末100重量部に対し、モリブデン、タング ステン、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物粉 末、金属塩化合物粉末、金属粉末の内少なくとも1種 0.1~5重量部をフィラーとして添加、混合して成形 し、その上にCuを主成分とする導体ペーストで配線を 30 形成した後、水素を含む還元性雰囲気中で焼成して作製 される低温焼成基板。

【請求項11】 熱処理することによりムライトを主 結晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリ ンの内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラス であって、酸化物の重量%表示で:

 Al_2O_3 : 45~58% $: 20 \sim 35\%$ SiO2 $B_2 O_3$: 5~15% MgO : $5 \sim 20\%$: 0~ 2% : 0~ 2% Na2O K₂ O : 0~ 2%

但し、Li₂ O+Na₂ O+K₂ O:1~4%

(少なくとも2種必須) からなる低温焼成基板用ガラス 組成物の粉末100重量部に対し、バナジウム、モリブ デン、鉄の酸化物粉末、金属塩化合物粉末、金属粉末の 内少なくとも1種0.1~5重量部をフィラーとして添 加、混合して成形し、その上にAg、Ag-Pd、A u、Cuのいずれかを主成分とする導体ペーストで配線

50 を形成した後、中性雰囲気中で焼成して作製される低温

5

焼成基板。

【請求項12】 ガラスの熱処理後、抗析強度が23 kg f /mm² 以上であることを特徴とする請求項1または 2に記載の低温焼成基板用ガラス組成物。

【請求項13】 ガラスとフィラーの混合物の熱処理 後、抗析強度が23kgf/mm²以上であることを特徴と する請求項3に記載の低温焼成基板用組成物。

抗析強度が23kgf/mm²以上であ ることを特徴とする請求項4乃至11のいずれかに記載 の低温焼成基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体素子やコイル (L)、コンデンサー(C)、抵抗(R)等のチップ部 品等を搭載し、これらをAg、Ag-Pd、Au、Cu 等の低抵抗導体配線により相互接続することのできる低 温焼成多層基板用のガラス組成物に関する。

[0002]

【従来の技術及びその課題】従来、コンピューターや民 生機器等に使用される基板材料はAl2 〇3 (アルミ ナ)が一般的であったが、アルミナは焼結温度が約16 00℃と高く、同時焼成用配線導体にタングステン又は モリブデン等の高融点金属材料を用いている。しかし、 これらの高融点金属材料では電気抵抗が比較的高いた め、電気抵抗の低い、Ag、Ag-Pd、Au、Cu等 の使用が望まれていた。そこで、焼成温度が約850~ 約1050℃と低く、上記低抵抗導体が使用可能な、低 温焼成基板が各種提案されている。

【0003】特開昭61-31348号公報「低温焼成 セラミックス」では、CaO-B₂O₃ -SiO₂ 系ガ ラス55~60%とアルミナ等のフィラー40~45% とを混合し、750~850℃の低温で焼成した基板が 報告されている。又、特開昭59-83957号公報 「結晶化ガラス体」では、重量%でSiO240~5 2, $Al_2 O_3 27 \sim 37$, $MgO10 \sim 20$, $B_2 O$ 3 2~8、CaO2~8、ZrO2 0. 1~3からなる 結晶化ガラス成分を粉砕してフリット化し、成形後90 0~950℃の低温で焼成した基板が報告されている。 しかし、前者はガラス自体の強度が弱いために、基板強 度は15~19 (kg f / mm²) と低く、後者は、主結晶 40 相であるコージェライトそのものの強度が弱いために、 基板強度は17~21 (kg f /mm²) と低い。このよう に、従来の技術においては、ガラスセラミックスの強度 が弱く、多層基板とした場合に割れ易く、取り扱いに注 意を要する等の問題があった。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の課題を ふまえた上で開発された低温焼成基板用ガラス組成物に 関する。すなわち、酸化物の重量%表示で:

 Al_2O_3 : 45~58% 6

:20~35% SiO₂ : 5~15% $B_2 O_3$ MgO 5~20% Li₂O 0~ 2% 0~ 2% Na₂ O 0~ 2% $K_2 O$

但し、Li₂ O+Na₂ O+K₂ O:1~4%

(少なくとも2種必須)からなり、熱処理することによ ってムライトを主結晶相とし、フォルステライト、スピ 10 ネル及びサフィリンの内、少なくとも1種を副結晶相と して析出するガラス組成物であることを特徴とする。

【0005】加えて、本発明の低温焼成基板用ガラス組 成物は、上記基本組成にさらに銅、バナジウム、鉄、ニ ッケル、マンガン、コバルトの酸化物の内、少なくとも 1種を着色成分として加えることを特徴とし、上記基本 ガラス組成物または上記着色成分を加えたガラス組成物 を成形後、Ag、Ag-Pd、Auのいずれかを主成分 とする導体ペーストで配線を形成し、大気中で焼成する ことにより白色あるいは着色した低温焼成基板を得るこ 20 とを特徴とする。

【0006】また、本発明の低温焼成基板用ガラス組成 物は、上記基本組成にさらにモリブデン、タングステ ン、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物の内、 少なくとも1種を着色成分として加えることを特徴と し、上記基本ガラス組成物または上記着色成分を加えた ガラス組成物を成形後、Cuを主成分とする導体ペース トで配線を形成し、水素を含む還元性雰囲気中で焼成す ることにより無着色又は着色した低温焼成基板を得るこ とを特徴とする。

【0007】また、本発明の低温焼成基板用ガラス組成 物は、上記基本組成にさらにバナジウム、モリブデン、 鉄の酸化物の内、少なくとも1種を着色成分として加え ることを特徴とし、上記基本ガラス組成物または上記着 色成分を加えたガラス組成物を成形後、Ag、Ag-P d、Au、Cuのいずれかを主成分とする導体ペースト で配線を形成し、中性雰囲気(窒素等の不活性雰囲気) 中で焼成することにより白色あるいは着色した低温焼成 基板を得ることを特徴とする。

【0008】さらに、本発明の低温焼成基板用組成物 は、上記基本ガラス組成物に銅、バナジウム、鉄、ニッ ケル、マンガン、コバルトの酸化物粉末、金属塩化合物 粉末、金属粉末の内、少なくとも1種を着色フィラーと して添加、混合することを特徴とし、それを成形後、A g、Ag-Pd、Auのいずれかを主成分とする導体ペ ーストで配線を形成し、大気中で焼成することにより着 色した低温焼成基板を得ることを特徴とする。

【0009】また、本発明の低温焼成基板用組成物は、 上記基本ガラス組成物にモリブデン、タングステン、 鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物粉末、金属 50 塩化合物粉末、金属粉末の内、少なくとも1種を着色フ

ィラーとして添加、混合することを特徴とし、それを成形後、Cuを主成分とする導体ペーストで配線を形成し、水素を含む還元性雰囲気中で焼成することにより着色した低温焼成基板を得ることを特徴とする。

【0010】また、本発明の低温焼成基板用組成物は、上記基本ガラス組成物にバナジウム、モリブデン、鉄の酸化物粉末、金属塩化合物粉末、金属粉末の内、少なくとも1種を着色フィラーとして添加、混合することを特徴とし、それを成形後、Ag、Ag-Pd、Au、Cuのいずれかを主成分とする導体ペーストで配線を形成し、中性雰囲気中で焼成することにより着色した低温焼成基板を得ることを特徴とする。

【0011】また、本発明の低温焼成基板の抗折強度は $23 \log f / m^2$ 以上であることを特徴とする。

【0012】以下、本発明を詳細に説明する。 Al_2O_3 は結晶化ガラス中のムライト($3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$)、スピネル($MgO\cdot Al_2O_3$)及びサフィリン($4MgO\cdot 5Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$)の構成成分であり、又、残存ガラスの中間酸化物である。 Al_2O_3 が45wt%未満では、ムライトの結晶化度が低く、強度が $23kgf/mm^2$ に達しない。逆に58wt%を越えると溶融温度が高くなり、失透しやすくなる。

【0013】 SiO_2 は結晶化ガラス中のムライト、フォルステライト($2MgO \cdot SiO_2$) 及びサフィリンの構成成分であり、又、残存ガラスの骨格を形成する。 SiO_2 が 20wt %未満であると、これらの結晶が析出しにくくなる。逆に 35wt %を越えるとフォルステライト相の代りにコージェライト相が生成し、強度が低くなる。

【0014】 B_2O_3 は融剤として使用され、5wt%30 未満では溶融温度が高くなりすぎる。逆に15wt%を越えると結晶化度が下がり、強度が低下する。

【0015】MgOはガラス作製時の溶融温度を下げるとともに、結晶化ガラス中のフォルステライト、スピネル及びサフィリンの構成成分であり、トータルの結晶化度を高める働きをする。5 w t %未満では、これらの結晶相の析出量が少ないため強度が上らず、また、溶融温度も高くなる。逆に20 w t %を越えると分相領域に入り、溶融時、失透してしまう。

【0016】強度、溶融性、成形性、結晶相のバランス 40 等を総合的に勘案すると、上記成分中のAl2O3は4 7~53wt%、SiO2は24~33wt%、B2O 3は5~15wt%、MgOは7~14wt%であるこ とが好ました。

【0017】また、 R_2 O(R=Li、Na、Kop、少なくとも2種必須)成分を添加することにより、高温時におけるガラスの電気伝導度が大きくなるため、電気溶融の適用が可能となり、クリーンな状態でガラスを溶融することが可能となる。 R_2 O成分は、単独で用いると結晶化ガラス焼結体の誘電正接($tan\delta$)を増大さ 50

せ、絶縁抵抗を低下させる。しかし、2成分以上を同時に添加し、混合アルカリ効果を利用すると t a n δ の増大及び絶縁抵抗の低下を抑制することができる。R2 O は合計で1 w t %未満では、電気溶融時キャリアーとしての効果がない。逆にLi2 O、Na2 O、K2 Oのいずれかが2 w t %を越えるか、その合計が4 w t %を越えると低温焼成基板のt a n δ の増大及び絶縁抵抗の低下が起こるばかりでなく、熱膨張係数が大きくなりすぎる。上記の理由でR2 Oは1~4 w t %とするが、その10 構成比は少なくとも2種が0.3 w t %以上であることが好ましい。また、R2 Oを2成分とする場合はどの2種の組合せでも良いが、混合アルカリ効果が最も顕著に

【0018】上記基本成分の他に以下の着色成分をガラス組成中に加えても良い。銅、バナジウム、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物は大気中で焼成を行う場合の着色成分である。銅、バナジウム、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物の内、少なくとも1種20が0.1wt%未満では着色が不十分で外観上好ましくない。逆に5wt%を越えると焼結性が低下し、強度が劣化する。

現われるLi₂OとK₂Oの組合せが好ましい。R₂O

を3成分添加すると更に効果は著しい。

【0019】また、モリブデン、タングステン、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物は水素を含む還元性雰囲気中で焼成を行う場合の着色成分である。モリブデン、タングステン、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物の内、少なくとも1種が0.1wt%未満では着色が不十分で外観上好ましくない。逆に5wt%を越えると焼結性が低下し、強度が劣化する。

【0020】また、バナジウム、モリブデン、鉄の酸化物は中性雰囲気中で焼成を行う場合の着色成分である。バナジウム、モリブデン、鉄の酸化物の内、少なくとも1種が0.1wt%未満では着色が不十分で外観上好ましくない。逆に5wt%を越えると焼結性が低下し、強度が劣化する。

【0021】なお、これら大気中焼成、還元性雰囲気中焼成、中性雰囲気中焼成における着色成分については、上述のようにガラスの成分として加えても、添加物(フィラー)として加えても、同様の効果が得られる。着色成分をフィラーとして基本ガラス組成物の粉末に添加、混合する場合は、酸化物粉末、炭酸塩、硫酸塩、水酸化物等の金属塩化合物粉末、金属粉末のいずれを用いてもよい。

【0022】また、上記のガラス組成にさらに溶融性向上のための合計で3wt%以下のCaO、BaO、ZnO、結晶化促進剤としての合計で5wt%以下のZrO2、SnO2、結晶化促進剤としての作用の他に融剤としての作用も持つ5wt%以下のF2 等を加えても良い。

[0023]

す。

9

【発明の作用】本願発明の組成のガラス組成物は、Ag、Ag-Pd、Au、Cu等の低抵抗導体材料と共に約850~約1050℃で焼成可能であり、焼成後ムライトを主結晶相とし、副結晶相としてフォルステライト、スピネル及びサフィリンの内少なくとも1種を有し、抗折強度23kgf/ m^2 以上の高強度基板が得られる。また、誘電率は7以下とアルミナに比べて低く、信号ノイズの低減にも効果を有する。熱膨張係数は50~70×10 $^{-7}$ / $^{-7}$ / $^{-7}$ でであり、アルミナに近く、半導体素子を光から保護すると共にアセンブル上の取扱いが容易となる。

[0024]

【実施例及び比較例】常法に従い、表に示す目標組成となるように各成分原料を適宜秤量、調合してバッチを調製し、表中に示す溶融温度で2~3時間溶解し、溶融ガラスとする。この溶融ガラスを水冷ロールでフレーク状に成形する。このガラスをボールミル等で微粉砕し、平均粒径約2~5 μ mのガラス微粉体とする。また、着色 20成分をフィラーとして添加する場合には、このガラス微粉体と混合し、本発明の低温焼成基板用組成物微粉体を得る。

【0025】基板を作製する場合には、前記微粉体をトルエン、エタノール等の溶剤と共にボールミル中で分散した後、ポリビニルブチラール、ポリアクリル酸エステル等のバインダー及びDBP、DOP等の可塑剤を加えスラリー状にし、ドクターブレード法でグリーンシートに成形する。これを切断・積層後、大気中、水素を含む還元性雰囲気中もしくは中性雰囲気中で200℃/hの弱に速度で850~1050℃まで上げ、この焼成温度で2時間保持し低温焼成基板を得、誘電率、誘電正接及び絶縁抵抗を以下に示す方法で測定した。その結果を表1乃至表6(実施例)及び表7乃至表8(比較例)に示

【0026】また、示差熱分析(DTA)、熱膨張係数、結晶相、抗折強度については本実施例及び比較例で得られた微粉体を用いて以下に示す方法で測定した。その結果を表1乃至表6(実施例)及び表7乃至表8(比較例)に示す。

10

【0027】①誘電率、誘電正接($tan\delta$) 各粉末を前述の通り基板に成形したものに電極を施し、 25 C-60 % R H、1 M H 2 においてインピーダンス 10 メーターで測定した。

【0028】②絶縁抵抗

各粉末を前述の通り基板に成形したものに電極を施し、25 $\mathbb{C}-60$ % R H、50 V において絶縁抵抗計で測定した。

【0029】③示差熱分析(DTA)

各粉末500mgを示差熱分析装置の試料ホルダーに入れ、室温から20℃/min の昇温速度で上昇させ、転移点、軟化点、結晶化ピーク温度を測定した。

【0030】④熱膨張係数

各粉末をペレッターで棒状に加圧成形した後、DTAで 測定した結晶化ピーク温度まで200℃/hで昇温し、 その温度で2時間保持し焼結したサンプルを室温から10℃/min の昇温速度で上昇させ、熱膨張係数(30~400℃の平均値、単位: 10^{-7} / \mathbb{C})を測定した。

前述の②で得られたサンプルと同じ物を再び微粉体とした後、粉末X線回析により測定した。

【0032】⑥抗折強度

【0031】⑤結晶相

前述の②で得られたサンプルと同じ物をJIS-R16 0 01に準じて加工し、3点曲げによりその強度を測定し た。

[0033]

【表1】

		美	施州 表1			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	A 1 ₂ O ₃ (wi%)	50.0	50.0	45.0	50.0	57.0
	SiO ₂	25. 0	20.0	25. 0	34. 5	26.0
	В2 03	10.5	13.0	15.0	7. 0	6. 0
	MgO	11.5	13.7	12.5	6.0	7. 0
	Li ₂ O	0. 7	0. 7		0. 7	1.0
R ₂ O	Na ₂ O	0. 7	0. 7	0.5	0.7	_
	к, о	0. 6	0. 6	0.5	0. 5	1.0
F	e ₂ 0 ₃ /N10	0.5/0.3			-	-
С	u O/V ₂ O ₅	0.2/0	0.5/0.5	_	_	_
М	nO2/C00	= ;	_	1. 0/0. 5	_	
W	O ₃ /MoO ₃		-	_	0.3/0.2	0/2. D
	CaO		0.3	_	_	-
	SnO2	-	-	_	-	_
ガラス	溶融温度 (℃)	1555	1550	1550	1585	1600
	移点(℃)	696	670	687	7-10	705
	化点 (℃)	815	790	809	842	833
	晶化ビーク温度(℃)	917	899	908	948	931
丁 熟	尼月 (系数 30~400 ℃) (X10 ⁻⁷ /℃)	62	64	59	57	61
主ム	ライト	0	0	0	0	0
副ス	ヒネル	0	0	O	<u> </u>	
副ラ	ォルステライト	0	0	0	0	0
副节	フィリン	_			_	0
	度(Kgf/mm²)	24	24	23	24	25
	統 (Ω·cm)	>1014	>1014	>1014	>1014	>1014
辨單本	<u> </u>	6.5	6.6	6.5	6.4	6.4
tan	δ (×10 ⁻⁴)	15	15	18	15	19
焼成物		Air	Air	N ₂ -H ₂	N ₂ -H ₂	N ₂
基板の	色	黒	黒	果	果	黒

[0034]

【表2】

_			実施例表2			
		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	A1 ₂ O ₃ (wtx)	48.0	49.0	47.0	48. 0	53. 0
	SiO2	24.0	26. 0	29. 0	21. 0	26. 0
	B ₂ O ₃	7. 0	11.0	11.0	12.0	8. 0
	MgO	19.0	10.0	11.0	16.0	10.0
	Li ₂ O	1.0	-	0.6	0.7	0.7
R	2 O Na ₂ O	1.0	1.0	0.6	0.6	0.7
	К ₂ О	_	1.0	0.7	0.6	0.6
	Fe ₂ O ₃ /N10	_	·	_	0. 1/0	0.3/0.2
	CuO/V ₂ O ₅	_	_	_	0/1.0	0. 2/0. 1
	MnO ₂ /CoO	-	2. 0/0	0. 1/0	-	0/0.2
	WO3/MoO3	_	-	-	-	-
\perp	CaO	_		_	-	_
	SnO2	_	_	_	_	_
Ħ	ラス潜職温度(℃)	1570	1560	1550	1555	1585
D		690	696	695	673	705
T	軟化点 (で)	811	814	824	790	832
A	結晶化ビーク温度(TC)	902	908	917	876	924
T M A	無關張係数 (30~400 ℃) (X10 ⁻⁷ /℃)	63	60	58	64	61
主			 	<u> </u>		
副	スピネル	0	0	<u> </u>	0	0
	フォルステライト	<u> </u>	<u> </u>	0	0	0
201	サフィリン		0	<u></u>		
H=1	77332		-			0
拢	听强度(Kgf/mm ²)	23	24	23	23	26
艳	数纸抗 (Ω·cm) La	>1014	>1014	>1014	>1014	>1014
177.4		6. 7	6. 6	6. 6	6. 7	6.6
	and (×10 ⁻⁴)	19	18	15 N ₂ -H ₂	1,5	15
	以外田気	Air	Air	N ₂ -H ₂	N ₂	Air
坐	図の色	白	黒	黒	黒	無

[0035]

		9	関節例 表3			
		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Al ₂ O ₃ (wtx)	54.0	50.0	51.0	47.0	49.0
	SiO	21.0	28.0	26.0	3.2.0	26.0
	B ₂ O ₃	11.0	8.0	7. 0	8. 0	11.0
	MgO	7. 0	7. 5	9. 0	8. 0	10.0
	Li ₂ O	0.7	0.7	0. 7	1.0	_
R ₂ O	Na ₂ O	0. 7	0.7	0. 7	2. 0	1.0
	K ₂ O	0.6	0.6	0. 6	1. 0	1.0
	2 03 /N 10	-	-	_	0.5/0.5	-/2.0
	0/1205	-	0/0.5	-	-	
Mn	0,/000	_	1	1.0/2.0	_	
wo	3 /MOO3	0/5.0	0/4.0	1.0/1.0	-	-
	CaO	-	-	_	_	_
	SnO ₂	_	_	_	-	_
ガラス溶	融温度 (℃)	1570	1560	1565	1550	1565
	点 (℃)	694	701	700	668	698
	点 (℃)	816	829	824	781	820
	化ピーク温度(で)	916	931	923	889	911
M (30 A	張 孫数 ~~400 ℃) (X10 ⁻⁷ /℃)	64	59	60	54	61
主 ムラ		0	0	0	0	0
割スピ	ネル	-	-	0	0	0
	ルステライト	0	0	0	0	0
副サフ	ィリン	0	· -			_
抗折強度	(Kgf/m²)	25	24	25	23	24
絶縁抵抗	(Ω·CRL)	>10 ¹⁴	>1014	>1014	>1014	>1014
決理率		6. 5	6. 5	6.6	6.6	6. 6
tanδ	(×10 ⁻⁴)	15		15	20	18
烷成雰囲	त्र	15 N ₂ -H ₂	15 N ₂	15 N ₂ -H ₂	N ₂ -H ₂	N ₂ -H ₂
基板の色		果	黒	—	黒	Д.

[0036]

【表4】

実施例 表4

18

24

>10¹⁴ 6. 6

15 N₂ -H₂

黑霄

		(16)				(17)	
	A1 ₂ O ₃ (wtx)	50.5			A L ₂ O ₃ (w(%)	50.0	
	SiO ₂	32.0			SiO2	24.0	
	B ₂ O ₃	7. 0			B ₂ O ₃	10.0	
	MgO	7. 0			MgO	9. 0	
	Li ₂ O	0.6			Li ₂ O	9. 0 0. 7	
R ₂	O Na ₂ O	0.7		R ₂ O	Na ₂ O	0. 7	
	κ ₂ ο	0.7			к, о	0. 6	
F	Fe ₂ O ₃ /N i ₂ O ₃	0/1.0	E	Fe ₂ O ₃	∕Ni ₂ O ₃	_	
-	0u0/V205	_	7	Cu O/V	205	-	
N	InC ₂ /CoO		ľ	dnO ₂ /	Co3 O4	0/5.0	
VA	VO ₃ /MoO ₃	-	Ĭ	WO3 /W	10 O ₃	_	
	CaO	_		C	aO		
	SnO ₂	0.5		S	nO ₂	- .	
ガラ	5ス溶酸温度(℃)	1580	ガ	ラス溶験温	度(で)	1560	
D	転移点(℃)	703	 D	転移点(· ····	686	
T	軟化点(で)	835	 T			807	
	結晶化ビーク温度(で)	939	 <u> </u>		一ク温度(℃)	903	
T M A	無 助現係数 (30~400 ℃) (X10 ⁻⁷ /℃)	59	T M A	然的现在 (30~40		6 2	
主	ムライト	0	ŧ	ムライト		0	
	スピネル		副	スピネル	,	0	······
	フォルステライト	O	 副	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	テライト	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
27	サフィリン	<u> </u>	 副	サフィリ	ン	_	

抗折強度(Kg1/mm²)

絶縁抵抗(Ω·CB) 務電率

tan & (×10⁻⁴) 焼成雰囲気

基板の色

【0037】 【表5】

24

15

Air

黒

>10¹⁴ 6.5

抗折強度(Not/mm²)

絶縁抵抗 (Ω·cm) 済電率

tanる (×10⁻⁴) 焼成雰囲気

基板の色

(18)			実施例 表記	5					
WUX			(18)		Π			(19)	(20)
SiO ₂ 32.0 SiO ₂ 32.0 32.0 B ₂ O ₃ 8.5 B ₂ O ₃ 8.5 8.5 MgO		A 1 2 O 3 (wtx)	47.5				Al ₂ O ₃	47.5	47.5
MgO 8.0 MgO 8.0 Li2 O 1.0 1.0 Li2 O 1.0 1.0 1.0 1.0 R2 O Na2 O 2.0 2.0 R2 O Na2 O 2.0 2.0 R2 O 1.0 1.0 1.0 R2 O 1.0 1.0 1.0 1.0 R2 O 1.0			32.0					32.0	32.0
Li2 O		B ₂ O ₃	8. 5				B ₂ O ₃	8. 5	8. 5
Li2 O		MgO	8. 0	+			MgO	8. 0	8. 0
K ₂ O							Li ₂ O		
Fe 2 O 3 / Ni O	R ₂	O Na ₂ O	2. 0			R ₂ O	Na ₂ O	2. 0	2. 0
イ CuO/V ₂ O ₅ - イ CuO/V ₂ O ₅ - O/O. 2 ラ MnO ₂ /CoO - ラ MnO ₂ /Co ₃ O ₄ WO ₃ /MoO ₃ - WO ₃ /MoO ₃ O. 5/O. 5 O/O. 8 CaO - CaO - CaO - SnO ₂ - SnO ₂ がうス溶酸温度(で) 1550 ガラス溶酸温度(で) 1550 1550 D 転移点(で) 666 D 軟移点(で) 666 656 T 軟化点(で) 778 T 軟化点(で) 778 778 A 結晶化ビーク温度(で) 890 A 結晶化ビーク温度(で) 890 890 T 無助政保験 M (30~400で) 54 M (30~400で) 54 54 A (×10 ⁻⁷ /C)		к₂ ≎	1.0				к, о	1.0	1.0
ラ MnO2/Co0 - ラ MnO2/Co3 O4 - - I WO3/MoO3 - I WO3/MoO3 0.5/0.5 0/0.8 CaO - - - 方の2 - - - ガラス溶験温度(C) 1550 ガラス溶験温度(C) 1550 1550 D 軟形点(C) 666 D 軟形点(C) 656 656 T 軟化点(C) 778 T 軟化点(C) 778 778 T 無野尿系数 T 無野尿系数 T 無野尿系数 M (30~400 °C) 54 54 A (X10 ⁻⁷ /°C) 54 A (X10 ⁻⁷ /°C) 54 54 A 2-74ト O D 2+3/2ト O O O 財 フォルステライト O 図 フォルステライト O O O 財 フォルステライト O 図 フォルステライト O O O 財 サフィリン - 財 サフィリン - - 財政政権(Mg/mg²) 23 23 23 絶縁抵抗(Q·cn) >10 ¹⁴ シ10 ¹⁴ シ10 ¹⁴ 持衛車 6.6 6.6 6.6 tanð (×10 ⁻⁴) 20 20 焼成労田(A) N2 - H2 N2	ד	Fe ₂ O ₃ /NiO	0.5/0.5		フ	Fe ₂ O ₃	/N i 2 O3	- .	_
WO ₃ /MoO ₃	1	Cu0/V2 05	_		1	CuO/\	/ ₂ ○ ₅	-	0/0.2
CaO	ラ	MnO ₂ /CoO	_		ラ	MnO ₂ /	′Co3 O4	_	
SnO ₂	1	WO3/MOO3	_			wo ₃ /N	100 ₃	0.5/0.5	0/0.8
SnO ₂		CaO		•		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		······	
D 転移点(で) 666 D 転移点(で) 666 656 T 軟化点(で) 778 T 軟化点(で) 778 778 A 結晶化ビーク温度(で) 890 890 890 890 T 無数段係数 T 無数段係数 54 54 54 A (X10 ⁻⁷ /で) 54 A (X10 ⁻⁷ /で) 54 54 A スピネル O 主 ムライト O O O 副 フォルステライト O 副 フォルステライト O O 副 サフィリン - 副 フォルステライト O O 副 サフィリン - 副 フォルステライト O O 別 サフィリン - 国 サフィリン - - 対断強度(Mgf/mg²) 23 23 23 絶縁抵抗(Ω・cm) >10 ¹⁴ 終極抵抗(Ω・cm) >10 ¹⁴ 持衛車車 6.6 6.6 6.6 大田市 大田市 大田		SnO ₂						_	
D 転移点(で) 666 D 転移点(で) 666 656 T 軟化点(で) 778 T 軟化点(で) 778 778 A 結晶化ビーク温度(で) 890 890 890 890 T 無数段係数 T 無数段係数 54 54 54 A (X10 ⁻⁷ /で) 54 A (X10 ⁻⁷ /で) 54 54 A スピネル O 主 ムライト O O O 副 フォルステライト O 副 フォルステライト O O 副 サフィリン - 副 フォルステライト O O 副 サフィリン - 副 フォルステライト O O 別 サフィリン - 国 サフィリン - - 対断強度(Mgf/mg²) 23 23 23 絶縁抵抗(Ω・cm) >10 ¹⁴ 終極抵抗(Ω・cm) >10 ¹⁴ 持衛車車 6.6 6.6 6.6 大田市 大田市 大田	#=	ラス海豚温度(竹)	1550	+	75:	フス液体温度	* (m)	1550	1550
T 軟化点(C) 778 T 軟化点(C) 778 778 778 A 結晶化ビーク温度(C) 890 890 T 熱腺腺係数 M (30~400°C) 54 A (X10 ⁻⁷ /C)				十					
A 結晶化ピーク温度 (℃) 890 890	T				******		•••••••••		
T 熱野風味数 (30~400°C) 54 54 54 54 54 (X10 ⁻⁷ /°C) 54 54 (X10 ⁻⁷ /°C) 54 54 54 (X10 ⁻⁷ /°C) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	A	結晶化ビーク温度(℃)				*************			
M (30~400 ℃) 54 M (30~400 ℃) 54 54 54				+				370	890
A (x10 ⁻⁷ /C) A (x10 ⁻⁷ /C) 主 ムライト O 主 ムライト O O 副 スピネル O 回 スピネル O O 副 フォルステライト O 回 フォルステライト O O 副 サフィリン - 回 サフィリン - - 財活強度(Kgf/mm²) 23 23 23 絶縁抵抗(Ω·cm) >10 ¹⁴ 絶縁抵抗(Ω·cm) >10 ¹⁴ >10 ¹⁴ 持電率 6.6 5 5 6.6 6.6 6.6 tanð(×10 ⁻⁴) 20 20 20 か2 - H2 N2 - H2 N2 林たらり			54			(20-400	*~ \		٠ ـ ـ ا
主 ムライト ○ 主 ムライト ○ ○ 副 スピネル ○ ○ ○ ○ ○ 副 フォルステライト ○		(X10 ⁻⁷ /YC)				(30	(Y10 ⁻⁷ /YC)	. 24	24
京 スピネル O 回 スピネル O O O O O O O O O	-			+	_	1511	(AIV / C)		
財 フォルステライト ○ 副 フォルステライト ○ ○ 財 サフィリン - 副 サフィリン - - 抗折強度(Kgf/mm²) 23 23 23 地線抵抗(Ω·cm) >10 ¹⁴ 絶縁抵抗(Ω·cm) >10 ¹⁴ >10 ¹⁴ 持電車 6.6 誘電車 6.6 6.6 tanð(×10 ⁻⁴) 20 20 規成雰囲気 N2 - H2 N2									********
財 サフィリン 一 財 サフィリン 一 財活強度(Kgf/mm²) 23 23 地級抵抗 (Ω·cm) >10 ¹⁴ 絶級抵抗 (Ω·cm) >10 ¹⁴ 持電車 6.6 誘電車 6.6 6.6 tanð (×10 ⁻⁴) 2D tanð (×10 ⁻⁴) 20 20 療成雰囲気 Air 焼成雰囲気 N2 - H2 N2	1 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					***********	
抗折強度(Kgf/mm²) 23 抗折強度(Kgf/mm²) 23 23 23 絶縁抵抗 (Ω·cm) >10 ¹⁴ 絶縁抵抗 (Ω·cm) >10 ¹⁴ >10 ¹⁴ 持電車 6.6 5.6 持電車 6.6 6.6 6.6 tanδ (×10 ⁻⁴) 2D tanδ (×10 ⁻⁴) 20 20 規成雰囲気 Air 規定雰囲気 N ₂ -H ₂ N ₂			<u> </u>					<u>Q</u>	<u>.</u>
絶験抵抗 (Ω·cm) >10 ¹⁴ 絶験抵抗 (Ω·cm) >10 ¹⁴ >10 ¹⁴ 誘電率 6.6 誘電率 6.6 6.6 tanð (×10 ⁻⁴) 2D tanð (×10 ⁻⁴) 20 20 療成雰囲気 Air 焼成雰囲気 N ₂ -H ₂ N ₂	MA)	77197		+	劃	サフィリン			
技能率	扰进	「強度(Kgf/cm²)	23		捥	而強度(Kgf/	man ²)	23	23
対象学			>1014				ca)	>10 ¹⁴	>1014
規定算用気 Air 焼成雰囲気 N ₂ -H ₂ N ₂	275 14	K-40-	6.6	+	333	严		6.6	6.6
112 112 112 112							0 ⁻⁴)	20	20
基板の色 黒 基板の色 黒 黒					焼	及雰囲 気		N ₂ -H ₂	N ₂
	基格	マクラ アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ア	黒		基	変の色		風	黒

[0038]

			実施研	表6					
			(21)					(22)	(23)
		Al ₂ O ₃ (wtx)	47. 5				A 1 ₂ O ₃ (wtx)	47.5	47.5
		SiO2	32.0				SiO2	32.0	32.0
		B ₂ O ₃	8. 5				в2 о3	8. 5	8. 5
 		MgO	8. 0		1		MgO	8. 0	8.0
		Li ₂ O	1.0				Li ₂ O	1.0	1.0
R ₂	0	Na ₂ O	2. 0			R ₂ O	Na ₂ O	2. 0	2. 0
		к, о	1.0				к ₂ О	1.0	1.0
ז	ì	i co ₃	0.5		7		/N1203	-	0. 5 /0. 5
7	Мі	a CO3	0.5		1	CuO/	√ ₂ ○ ₅	-	_
Э.	M	0 ₂ /C 0 0	_		ラ	C		0.5	-
1	W	O3/M0O3	_		1	W		0.5	_
i '	ļ	CaO	-		1	C	аO	_	_
		SnO ₂	_				n O ₂		-
ži:	ラスネ	舒慰温度(℃)	1550		Ħ	ラス溶酸温	支(℃)	1550	1550
D		多点(℃)	666		D			666	666
Т		と点(で)	778		T	軟化点(*	C)	778	778
A	楠	B化ピーク温度 (で)	890		A	結晶化ビ	−ク温度(℃)	890	890
T M A		研究係数 60~400 °C) (X10 ⁻⁷ /°C)	54		T M A	無助張係 (30~400	& } *C) (X10 ⁻⁷ ∕*C)	54	54
ŧ		ライト	0			ムライト	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	0
B 1		ピネル				スピネル			0
副	75	+ルステライト	0			フォルス・	テライト	0	ĺ
		フィリン	-			サフィリ		_	
扭	強	Œ(Kgf∕mn²)	23		抗	折強度(Kgf,	/mm ²)	23	23
		元 (Ω·cn)	>1014			素抵抗(Ω	· cm)	>1014	>1014
捞	半		6.6		辨	安 本		6.6	6.6
		δ (×10 ⁻⁴)	20			anδ (×	10-4)	20	20
焼	文列[三	Air		焼	找雰囲 気		N ₂ -H ₂	N2 -H3
基	友の	色 .	黒		基	奴の色		黒	展

[0039]

【表7】

		H	敷例表7			 1
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Al ₂ O ₃	43.0	60.0	48.0	44.0	51.0
	(WtX) SiO,	24.0	24. 0	18.0	37.0	23. 0
	B, O ₃	15.0	7. 0	15.0	8. 0	4. 0
	- 1			14.0	8. 5	13.0
	MgO	11.5	7. 0	14.0		1.0
	Li ₂ O	0. 5	0. 7	1.0		
R_2	O Na ₂ O	0.5	0. 7		1.0	1.0
	K ₂ O	0.5	0.6	1.0	_	1.0
·	Fe ₂ O ₃ /NiO	_	_	1.0/0	1. 0/0	2. 0/3. 0
	Cu0/V205	-	_	0/1.0	_	1.0/0
	MnO ₂ /CoO	_	_	_	_	_
	WO3/MOO3	0/5.0	-	0/1.0	0/0.5	_
# =	ス溶酸温度(℃)	1515	1600以上	1545	1560	1600
	転移点(℃)	700	溶融不可	674	715	706
т	軟化点(℃).	829		784	859	836
À	結晶化ピーク温度(℃)			877	938	938
T M A	熱觀關係數	60		65	55	6.2
	ムライト	0		0	0	0
副	スピネル			_		0
副	フォルステライト	0	·	-		_
	サフィリン		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		_	0
副	コージェライト			_	0	_
	所強度(Ngf/mm ²)	18		16	19	21
JE3	紙抗 (Ω·cm)	>1014		>1014	>1014	>1014
	率	6.3		6. 7	6.6	6.8
-	anδ (×10 ⁻⁴)			18	43	19
	龙界 里気	15 N ₂ -H ₂		N ₂	N ₂	Air
基	版の色	無		黒	黒	黒

		H.	一			
		(6)	(7)	(8)	(9)	
	A12 O3	48. 0	47.0	46.0	50.0	
	(%(\$')					
	SiO2	22. 0	30.0	23. 5	20. D	
	B ₂ O ₃	16.5	13.0	5.0	12. 0	
	MgO	7. 5	4.0	22. 5	10.0	
	LigO	7. 5 1. 5	_	0.7	0. 7	
R ₂	O Na ₂ O	2. 0	3.0	0.7	0.7	
	к, о	1.5	1.0	0.6	0. 6	
	Fe ₂ O ₃ /NiO	_	0.5/0	0/1.0	- · ·	
	Cu0/V205	_	0.5/0	-		
	MnO2/CoO	0.3/0.3	0.5/0.5		6.0/0	
	WO3/MoO3	0.2/0.2	-	-	<u>.</u>	
ガラ	ラス溶剤温度(℃)	1535	1590	1600以上	1575	
D.		571	698	溶融不可	687	
T	軟化点 (°C)	788	834		809	
A	結晶化ビーク温度(℃)	872	926		892	
Τ	熟學程序数					i
M	(30~400 ℃)	66	58		63	}
A	(X10 ⁻⁷ /C)					
ŧ	ムライト	0	0		0	
副	スピネル	_	_			
副	フォルステライト	0	_		0	
副	サフィリン	_	-		-	
副	コージェライト	_	_			
拢	行強度(Kgf/m²)	18	19		21	
iei.	既抗(Ω·cm)	<10 ¹⁴	<10 ¹⁴		<10 ¹⁴	
394	CAE.	7.4	6. 7		7. 0	
	ιηδ (×10 ⁻⁴)	29 N ₂ -H ₂	26		15 N ₂ -H ₂	
焼	沙川 東	N ₂ -H ₂	Air		N ₂ -H ₂	
基材	の色	黒	黒		黒	

【0041】更に、実施例に示した組成の粉末を用い て、多層配線基板を試作した。上記グリーンシートにパ ンチングによりヴィアホールを形成し、Ag、Ag-P d、Au、Cu等の低抵抗金属粉体からなるペーストを 40 ために水素を含む還元性雰囲気中もしくは中性雰囲気中 スクリーン印刷法によりヴィアに充填、さらに所望のパ ターンを印刷し、回路を形成する。次いで各層を熱圧着 法により積層し、切断後、焼成を行う。Ag、Ag-P .d、Au導体の場合は、大気中もしくは中性雰囲気中で 100~200℃/hの昇温速度で850~1000℃

まで上げ、この温度で1~3時間保持し、多層基板を得 る。Cu導体の場合は、弱酸化性もしくは非酸化性雰囲 気で脱バインダーを完全に行った後、Cuの酸化防止の 850~1050℃で焼成を行う。こうして得られた多 層基板の配線抵抗は低く、導体層の接着強度も十分であ った。また、導体層の半田濡れ性も良好であり、強固な リード付が可能であった。

【手続補正書】

【提出日】平成5年11月21日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスで あって、酸化物の重量%表示で:

但し、Li2O+Na2O+K2O:1~4%

(少なくとも2種必須)からなる低温焼成基板用ガラス 組成物。

【請求項2】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスで あって、酸化物の重量%表示で:

但し、Li₂O+Na₂O+K₂O:1~4%

(少なくとも2種必須)

銅、バナジウム、モリブデン、タングステン、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物の内少なくとも1種: $0.1 \sim 5\%$

からなる低温焼成基板用ガラス組成物。

【請求項3】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスで あって、酸化物の重量%表示で:

 但し、Li2O+Na2O+K2O:1~4%

(少なくとも2種必須)からなる低温焼成基板用ガラス組成物の粉末100重量部に対し、銅、バナジウム、モリブデン、タングステン、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物粉末、金属塩化合物粉末、金属粉末の内少なくとも1種0.1~5重量部をフィラーとして添加、混合した低温焼成基板用組成物。

【請求項4】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスで あって、酸化物の重量%表示で:

 $A \ 1 \ 2 \ O \ 3$: $4 \ 5 \sim 5 \ 8 \ \%$ $S \ i \ O \ 2$: $2 \ 0 \sim 3 \ 5 \ \%$ $B \ 2 \ O \ 3$: $5 \sim 1 \ 5 \ \%$ $M \ g \ O$: $5 \sim 2 \ 0 \ \%$ $L \ i \ 2 \ O$: $0 \sim 2 \ \%$ $N \ a \ 2 \ O$: $0 \sim 2 \ \%$ $K \ 2 \ O$: $0 \sim 2 \ \%$

但し、Li2O+Na2O+K2O:1~4%

(少なくとも2種必須)からなる低温焼成基板用ガラス 組成物の粉末を成形し、その上にAg、Ag-Pd、A uのいずれかを主成分とする導体ペーストで配線を形成 した後、大気中もしくは中性雰囲気中で焼成して作製さ れる低温焼成基板。

【請求項5】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスであって、酸化物の重量%表示で:

 $A \ 1 \ 2 \ O \ 3$: $45 \sim 58\%$ $S \ i \ O \ 2$: $20 \sim 35\%$ $B \ 2 \ O \ 3$: $5 \sim 15\%$ $M \ g \ O$: $5 \sim 20\%$ $L \ i \ 2 \ O$: $0 \sim 2\%$ $N \ a \ 2 \ O$: $0 \sim 2\%$ $K \ 2 \ O$: $0 \sim 2\%$

但し、Li₂O+Na₂O+K₂O:1~4%

(少なくとも2種必須)からなる低温焼成基板用ガラス 組成物の粉末を成形し、その上にCuを主成分とする導 体ペーストで配線を形成した後、水素を含む還元性雰囲 気中もしくは中性雰囲気中で焼成して作製される低温焼 成基板。

【請求項6】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも 1 種を副結晶相として析出するガラスで あって、酸化物の重量%表示で:

Li₂O : $0 \sim 2\%$ Na₂O : $0 \sim 2\%$ K₂O : $0 \sim 2\%$

但し、Li₂O+Na₂O+K₂O:1~4%

(少なくとも2種必須)

銅、バナジウム、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの 酸化物の内少なくとも1種:0.1~5%

からなる低温焼成基板用ガラス組成物の粉末を成形し、その上にAg、Ag-Pd、Auのいずれかを主成分とする導体ペーストで配線を形成した後、大気中で焼成して作製される低温焼成基板。

【請求項7】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスであって、酸化物の重量%表示で:

但し、Li₂O+Na₂O+K₂O:1~4%

(少なくとも2種必須)

モリブデン、タングステン、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物の内少なくとも1種:0.1~5% からなる低温焼成基板用ガラス組成物の粉末を成形し、その上にCuを主成分とする導体ペーストで配線を形成した後、水素を含む還元性雰囲気中で焼成して作製される低温焼成基板。

【請求項8】 熱処理することによりムライトを主結 晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリン の内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスであって、酸化物の重量%表示で:

 $A \ 1 \ 2 \ O \ 3$: $4 \ 5 \sim 5 \ 8 \ \%$ $S \ i \ O \ 2$: $2 \ 0 \sim 3 \ 5 \ \%$ $B \ 2 \ O \ 3$: $5 \sim 1 \ 5 \ \%$ $M \ g \ O$: $5 \sim 2 \ 0 \ \%$ $L \ i \ 2 \ O$: $0 \sim 2 \ \%$ $N \ a \ 2 \ O$: $0 \sim 2 \ \%$ $K \ 2 \ O$: $0 \sim 2 \ \%$

但し、 $Li_2O+Na_2O+K_2O:1\sim4%$

(少なくとも2種必須)

バナジウム、モリブデン、鉄の酸化物の内少なくとも1 種:0.1~5%

からなる低温焼成基板用ガラス組成物の粉末を成形し、 その上にAg、Ag-Pd、Au、Cuのいずれかを主 成分とする導体ペーストで配線を形成した後、中性雰囲 気中で焼成して作製される低温焼成基板。

【請求項9】 熱処理することによりムライトを主結

晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリンの内少なくとも1種を副結晶相として折出するガラスであって、酸化物の重量%表示で:

 $A \ 1 \ 2 \ O \ 3$: $4 \ 5 \sim 5 \ 8 \ \%$ $S \ i \ O \ 2$: $2 \ 0 \sim 3 \ 5 \ \%$ $B \ 2 \ O \ 3$: $5 \sim 1 \ 5 \ \%$ $M \ g \ O$: $5 \sim 2 \ 0 \ \%$ $L \ i \ 2 \ O$: $0 \sim 2 \ \%$ $N \ a \ 2 \ O$: $0 \sim 2 \ \%$ $K \ 2 \ O$: $0 \sim 2 \ \%$

但し、Li₂O+Na₂O+K₂O:1~4%

(少なくとも2種必須)からなる低温焼成基板用ガラス組成物の粉末100重量部に対し、銅、パナジウム、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物粉末、金属塩化合物粉末、金属粉末の内少なくとも1種0.1~5重量部をフィラーとして添加、混合して成形し、その上にAg、Ag-Pd、Auのいずれかを主成分とする導

体ペーストで配線を形成した後、大気中で焼成して作製

される低温焼成基板。

【請求項10】 熱処理することによりムライトを主結晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリンの内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスであって、酸化物の重量%表示で:

 $A \ 1 \ 2 \ O \ 3$: $4 \ 5 \sim 5 \ 8 \ \%$ $S \ i \ O \ 2$: $2 \ 0 \sim 3 \ 5 \ \%$ $B \ 2 \ O \ 3$: $5 \sim 1 \ 5 \ \%$ $M \ g \ O$: $5 \sim 2 \ 0 \ \%$ $L \ i \ 2 \ O$: $0 \sim 2 \ \%$ $N \ a \ 2 \ O$: $0 \sim 2 \ \%$ $K \ 2 \ O$: $0 \sim 2 \ \%$

但し、Li2O+Na2O+K2O:1~4%

(少なくとも2種必須)からなる低温焼成基板用ガラス組成物の粉末100重量部に対し、モリブデン、タングステン、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物粉末、金属塩化合物粉末、金属粉末の内少なくとも1種0.1~5重量部をフィラーとして添加、混合して成形し、その上にCuを主成分とする導体ペーストで配線を形成した後、水素を含む還元性雰囲気中で焼成して作製される低温焼成基板。

【請求項11】 熱処理することによりムライトを主結晶相とし、フォルステライト、スピネル及びサフィリンの内少なくとも1種を副結晶相として析出するガラスであって、酸化物の重量%表示で:

但し、Li2O+Na2O+K2O:1~4%

(少なくとも2種必須)からなる低温焼成基板用ガラス組成物の粉末100重量部に対し、バナジウム、モリブデン、鉄の酸化物粉末、金属塩化合物粉末、金属粉末の内少なくとも1種0.1~5重量部をフィラーとして添加、混合して成形し、その上にAg、Ag-Pd、Au、Cuのいずれかを主成分とする導体ペーストで配線を形成した後、中性雰囲気中で焼成して作製される低温焼成基板。

【請求項12】 ガラスの熱処理後、抗<u>折</u>強度が23 k g f /mm 2 以上であることを特徴とする請求項1または2に記載の低温焼成基板用ガラス組成物。

【請求項13】 ガラスとフィラーの混合物の熱処理後、抗<u>折</u>強度が23 k g f / mm 2 以上であることを特徴とする請求項3に記載の低温焼成基板用組成物。

【請求項14】 抗<u>折</u>強度が $23kgf/mm^2$ 以上であることを特徴とする請求項4乃至11のいずれかに記載の低温焼成基板。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正内容】

【0018】着色基板を得るためには、上記基本成分の他に以下の着色成分をガラス組成中に加えても良い。

銅、バナジウム、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの
酸ル物は七年中で焼きな行う根への差の成分である。

酸化物は大気中で焼成を行う場合の着色成分である。 銅、バナジウム、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの 酸化物の内、少なくとも1種が必要である。そしてその 合計量が0.1wt%未満では着色が不十分で外観上好 ましくない。逆にその合計量が5wt%を越えると焼結 性が低下し、強度が劣化する。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正内容】

【0019】また、モリブデン、タングステン、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物は水素を含む還元性雰囲気中で焼成を行う場合の着色成分である。モリブデン、タングステン、鉄、ニッケル、マンガン、コバルトの酸化物の内、少なくとも1種が必要である。そしてその合計量が0.1 wt%未満では着色が不十分で外観上好ましくない。逆にその合計量が5 wt%を越えると焼結性が低下し、強度が劣化する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正内容】

【0020】また、バナジウム、モリブデン、鉄の酸化物は中性雰囲気中で焼成を行う場合の着色成分である。バナジウム、モリブデン、鉄の酸化物の内、少なくとも1種が必要である。そしてその合計量が0.1wt%未満では着色が不十分で外観上好ましくない。逆にその合計量が5wt%を越えると焼結性が低下し、強度が劣化する。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0031

【補正方法】変更

【補正内容】

【0031】 5結晶相

前述の②で得られたサンプルと同じ物を再び微粉体とした後、粉末X線回折により測定した。

フロントページの続き

(72) 発明者 栗林 秀行

兵庫県西宮市浜松原町2番21号山村硝子株 式会社内

(72) 発明者 田中 淳

鹿児島県国分市山下町1番1号京セラ株式 会社鹿児島国分工場内 (72) 発明者 小長 智美

鹿児島県国分市山下町1番1号京セラ株式 会社鹿児島国分工場内

(72) 発明者 森上 義博

鹿児島県国分市山下町1番1号京セラ株式 会社鹿児島国分工場内